### Substrate processing device and applicable processing method of substrate

Patent number:

TW464920

**Publication date:** 

2001-11-21

Inventor:

ITO SHINICHI [JP]; OKUMURA KATSUYA [JP]

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO [JP]

Classification:

- international:

H01L21/00; H01L21/3065

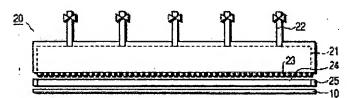
- european:

B05C5/00B; B05C5/00K

Application number: Priority number(s): TW20000107459 20000420 JP19990113660 19990421

## Abstract of TW464920

The substrate processing method of the invention provides the following procedures; provide an solution delivery unit having roughly parallel or declined solution delivery plane with respect to the roughly horizontal main plane of the processed substrate, allowing the solution supply machine to feed solution with respect to the solution delivery plane; by means of the open liquid surface on the solution delivery plane, the solution delivery unit enables the fed solution from the solution supply machine to flow in contrast to the relative moving of the substrates to be processed. With the relative motion of solution delivery unit and the substrate to be processed, solution fed from solution supply machine and flowing on the solution delivery plane is supplied to the whole main plane of the substrate to be processed with flowing speed and the status of lowering supply pressure.



Also published as:

US6528128 (B2) US2003012889 (A1)

JP2000306809 (A)

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# 中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告嗣號: 464920

11月21日 [44]中華民國 90年 (2001)

致明

全 22 頁

[51] Int.Cl 97: H01L21/00 H01L21/3065

[54]名 稱: 基板處理裝置及採用其之基板處理方法

[21]申請案號: 089107459

[22]申請日期: 中華民國 89年 (2000) 04月 20日

[32]1999/04/21 [33]日本 [91]11-113660

|30|優 先 概: [72]發明人

> 伊藤 信-奥村 勝彌

日本 日本

[71]申請人:

日商東芝股份有限公司

日本

[74]代理人: 陝長文 先生

#### [57]申謂啓利逾圍:

1.一種基板處理裝置,係具備:

基板保持具,其係使被處理基板保持 呈略水平;

築液供給機·其係具有築液槽吐出築 液之雞液吐出部:

樂液輸送具,其係於該藥液供給機之 **鄭液吐出部正下方具有一與該吐出部** 隔絕配置且相對於被處理基板之主面 約略平行或傾斜之樂液輸送面、從藥 液吐出部吐出且在樂液輸送面上流動 之藥液,使流速及壓力降低而供給至 前述被處理基板之主面:

移動具,係以從藥液輸送具供給至被 處理基板之築液與被處理基板之相對 速度約略呈 0 之方式, 使被處理基板 與棄液輸送具相對地移動。

2.根據申請專利範圍第1項之基板處理裝 查,其中藥液輸送裝置係於藥液吐出 部正下方具備一可暫時保持架液之樂 液暂時保持部,

- 3.根據申請專利範圍第1項之基板處理裝 宣,其中具備一種機構,其係設有-**则巢被输送具之被處理基板相向的** 面,使介於樂液輸送具之背面與被處 理基板之間的藥液進行移動或除去。
- 4.根據申請專利範圍第1項之基板處理變 置,其中藥液輸送具係由板狀體所模 成,此板狀體之藥液輸送面與被處理 基板的構成角度為 20°以下。
- 5.根據申請導利範圍第1項之基板處理裝 一可導入藥液之藥液導入管・
  - 6.根據中請專利範圍第1項之基板處理裝 置·其中於藥液供給機之藥液槽進接 壓力開放管・
  - 7.根據申請專利範圍第1項之基板處理裝 質·其中藥液供給機之藥液吐出部係 配置於約咯與梁液輸送具之主面頂點 相同高度,或比其低的位置。
- 20. 8 根據申請專利範圍第1項之基板處理裝

(2)

2

質, 其中設有一洗淨用吐出部, 其係 鄰接於業液供給機之築液吐出部, 而 比藥液吐出部還高, 且比藥液輸送其 之主面還高的位置,

- 9. 根據申請專利範圍第1項之基板處理裝置,其中前述移數具係從被處理基板外之移動開始位置通過被處理基板上而至基板外之另一處的存止位置使藥液輸送具移動。
- 10.根據申請專利範圍第1項之基板處理 裝置,其中布被基板保持具所支撐之 被處理基板周圍,配置一主面約略與 基板主面相同高度的補助板。

11.一種基板處理方法,係在被處理基板

- 上從被處理基板的一端朝多端呈直線 狀使藥液輸送具移動同時並從藥液輸 送具對被處理基板上供給藥液,以形 成藥液缺,其特徵在於 使前並被處理基板與藥液輸送具之相 對移動速度、與、從藥液輸送具供給 至被處理基板之藥液速度約略相等、 且從藥液輸送具供給至被處理基板之 藥液與被處理基板之相對速度約為等 之方式,使藥液輸送具移動。
- 12. 根據申請專利範圍第11項之基板處理 方法·其中從樂液輸送具對被處理基 板上供給熱液之步驟·係具備如下步 廠:

相對於略呈水平保持之被處理基板主面,具有略平行或傾斜之雞液輸送面的築液輸送具,相對於藥液輸送面,從藥液供給機便藥液吐出而與藥液之被處理基板主面正交的方向,使速度與應力降低:

13.根據申請專利範團第11項之基板處理 方法,其中在被處理基板之周圍配置 一主面約略與諾板主面相同高度之補 助板,藥液輸送具係從被處理基板之 4

- 一侧的補助板部分移動至另一侧之補 助部部分,在被處理基板之另一侧開 始供給藥液,在另一側之補助板部分 停止供給藥液,
- 14.根據申請等利爾國第11項之基板處理 方法,其中在與雞液輸送部之被處理 基板相向之面設有氣體吹出口或光照 射部,在對被處理基板王面供給經液 之前,對基板主面吹出氣體,或照射 光、俾改質基板之主面。
- 15.根據申請專利範圍第11項之基板處理 方法,其中使輸送具相對於被處理基 板移動,以對輸送具之主面供給第1 樂液,使輸送具之位實相對於被處理 基板返回後,使輸送具專相對於被處 理基板移動,俾在與輸送具之被處理 基板相向的移動前方側之面除去或移 動第1 藥液,同時並於彼處理基板之 主面介由藥液輸送具的藥液輸送面對 基板供給第2 藥液。
- 16.根據申請專利範圍第15項之基板處理 方法、其中第1藥液係比與被處理基 板產生反應之pH值選低的藥液、且 第2藥液係與被處理基板產生反應之 pH值的臉類液。
  - 17.根據申請專利庭開第15項之基被處理 方法,其中第1 樂被係比與被處理基 板產生反應之 pH 值違高的驗類被 且,第2 樂液係可與被處理基板產生 反應且比第1 樂液之 pH 值還低的鹼藥 液、
- 18.根據申請專利範圍第11項之基板處理 方法,其中前述樂被輸送具會在其移 動開始位置至移動停止位置之間進行 移動,傳前述樂液供給至被處理基板 上之步顯,係朝相同方向進行複數 次,在第2次以後之樂液供給時,位 於藥液輸送異之進行方向側的被處理 基板上之際液、係被與熱液輸送其之 被處理基板相向的背面所吸引或押

(3)

5

住,而在被處理基板外除去,其間, 從樂液輸送具之樂液輸送面,對與樂 液輸送具進行方向相反側之被處理基 板上進行供給樂液。

- 19.根據申請專利範國第11項之基板處理 方法,其中更進一步具備如下步顯 用以使在被處理基板主面之藥液處理 停止的停止液,從配置於被處理基板 主面上之第2藥液供給部供給至彼處 理基板主面全體。
- 20 -- 麻基板處理方法,係具備如下步 驟:

相對於略呈水平保持之被處理基板王面,具有略平行或傾斜之樂液輸送面的樂液輸送具,相對於藥液輸送面,從至少具有(對藥液吐出部之藥液供給機吐出藥液、而該(對藥液吐出部位於對被處理基板中心相互點對稱之位置;

從黑液供給機所吐出之葉液,在築液 輸送面上以具有開放之液面的方式流 動時,使被處理基板及雞液供給機之 至少一者旋轉驅動:且,

藉由使被處理基板及樂液供給機之至少一者的旋轉驅動,仰從藥液供給機之至少一者的旋轉驅動,仰從藥液供給機 吐出且在網被輸送面上流動的藥液, 在流速及供給壓力降低之狀態下,以 使被處理基板與藥液輸送具之相對移 處理基板之藥液或理其板之等 被處理基板之相對速度約為0之方 式,供給被處理基板之主面全體。

#### 岡式簡單說明:

第一圈 A、第一圈 B 及第一圈 C 係表示第1 實施例之基板處理裝置的概略 模成:

第二圖係表示第一國裝置中之樂液 供給部及樂液輸送板的移動狀態:

第三個係使用第一國裝置而將藥液

6

供給至被處理基板上之狀態圈:

第四個 A 及第四國 B 保噴嘴移動速度及輸送板角度分別對藥液供給量與液厚之比的關係表

第五囲 A 一第五國 C 保使用本實施 例之票被輸送板,以減緩製液之速度, 並與習知例比較之间;

第六國 A ~第六國 D 表示藥液輸送 板之變形例圖:

10. 第七圈 A ~第七圈 D 表示藥液輸送 板之變形例圈:

> 第八國 A 及第八國 B 係於業液輸送 板之背面一面除去第十藥液一面供給第2 藥液之狀態圖:

第九個 A ~第九個 G 採用以供給藥 液之基板處理製程及晶圓與補助板之關 係圖

第十國 A ~第十國 D 保表示第 2 寅 施例之濕式蝕刻製程

第十一國 A ~第十一國 B 係表示藥 液供給方式之變形例;

第十二國 A ~第十二間 B 係表示藥 液供給方式之變形例;

第十三國 A ~第十三國 C 係表示樂 液供給方式之變形例

第十四國 A ~ 第十四國 D 係表示類 液供給方式之變形例:

第十五個 A ~第十五國 B 係表示第 3 實施例之基板處理裝置的概略構成

第十六個 A ~第十六國 P 係使用第 十五國 A 及第十五國 B 所示裝置之基板 處理製程;

第十七個 A ~第十七國 F 係使用第十五國 A 及第十五國 B 所示裝置之基板 战理製程的另一例;

第十八個 A 及第十八個 B 保具備第 十七圖 A 一第十七國 F 所使用之鄭被供 給部與鄭被輸送板的洗淨功能的構造

第十九國 A 一第十九國 G 係表示實 40. 施例 4 之基板處理製程:

— 2955 —

35.

20.

(4)

7

第二十個 A ~第二十個 G 保表示質 施例 5 之基权處理製程:

第二十一圈 A ~第二十一圈 E 係表示實施例 6 之基板處理製程:

第二十二國係表示實施例 6 中之變 形例:

第二十三圈係表示實施例7中之基 板處理裝置的上面圖:

第二十四屆係表示實施例7中之基 板處理裝置的斜視:

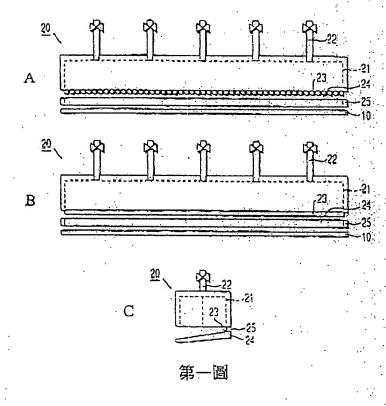
第二十五國 A ~第二十五國 C 保分 別為第二十三國之第二十五國 A ~第二 十五國 A 對面圖、第二十五國 B ~第二 十五國 B 斷面、第二十五國 A 一第三十五國 C 斷面國:

第二十六**國**係用以說明習知之現像 方法的**國**:

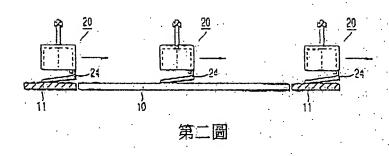
第二十七個係表示將樂液吐出口及 樂液輸送板配置呈十字型的例子;

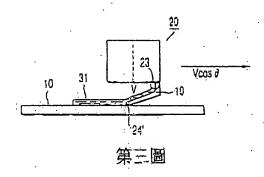
第二十八屆A~第二十八個D係用 以說明實施例8之基板處理裝置者,表 示使晶圆旋轉之例:及

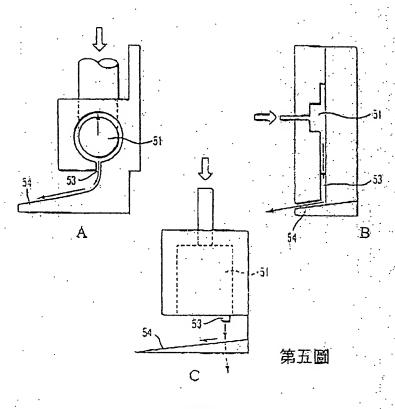
第二十九國 A ~第二十九國 D 孫用 以說明實施例 8 之基板處理裝置,表示 使噴嘴侧旋轉之例。



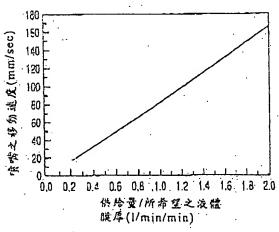
(5)

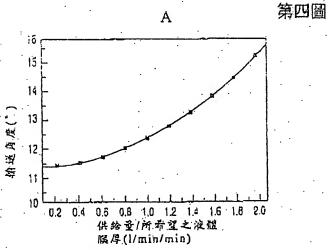


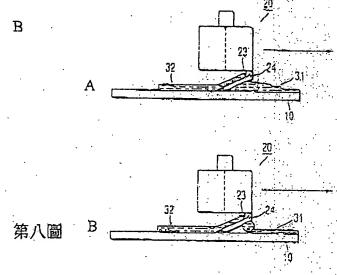




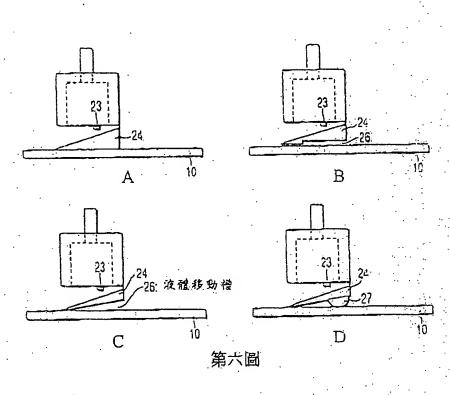
(6)

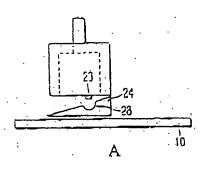


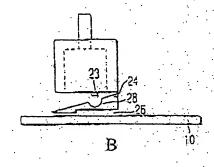


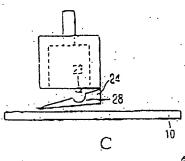


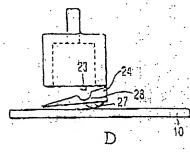
(7)





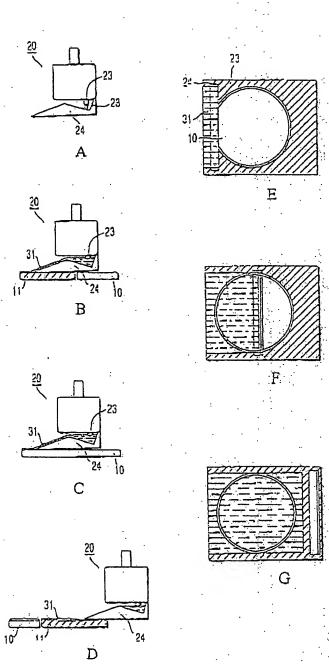






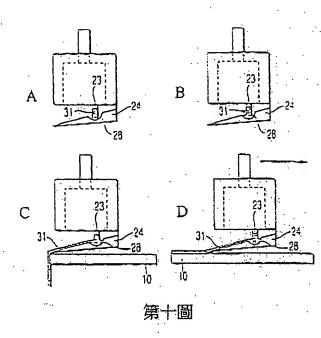
第七圖

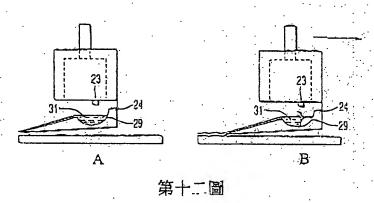
(8)



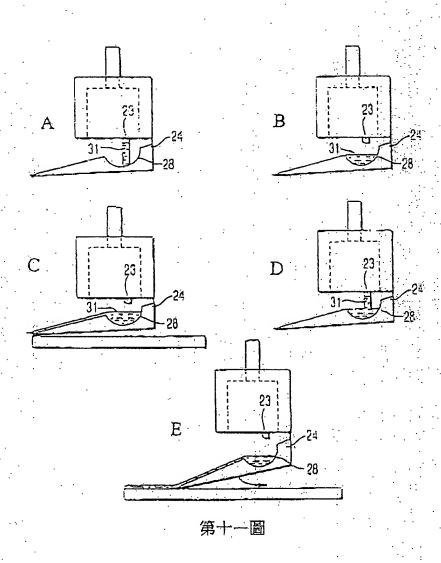
第九圖

(9)

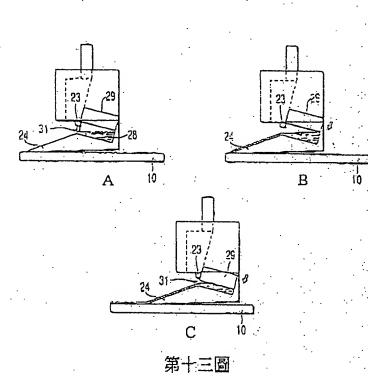


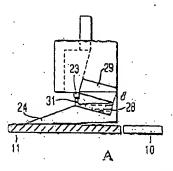


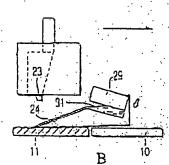
(10)



(11)

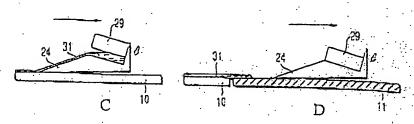




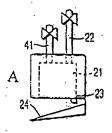


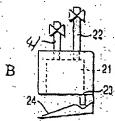
第十四圖

(12)



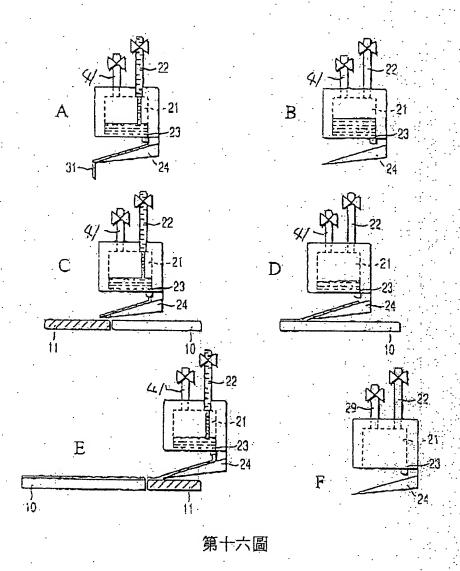
第十四圖



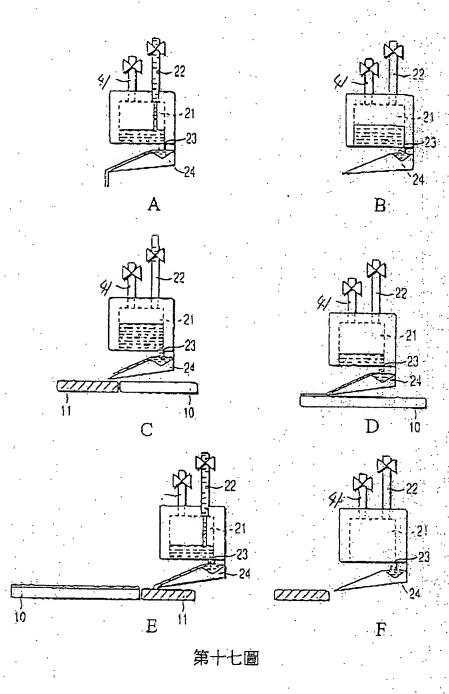


第十五圖

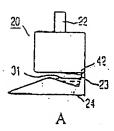
(13)

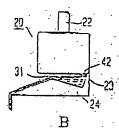


(14)

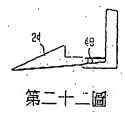


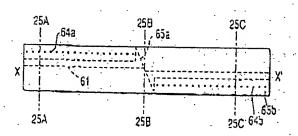
(15)





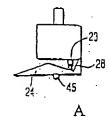
第十八圖

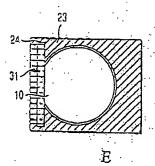


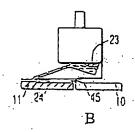


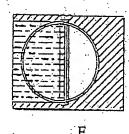
第二十三圖

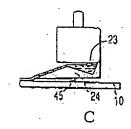
(16)

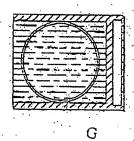


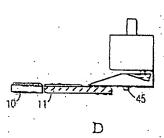






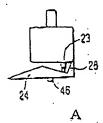


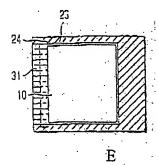


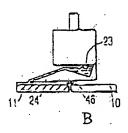


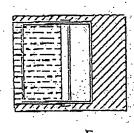
第十九圖

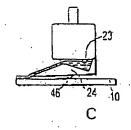
(17)

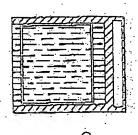


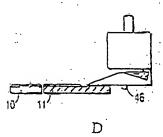








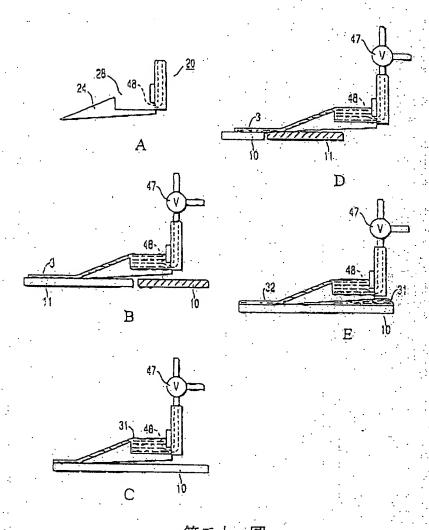




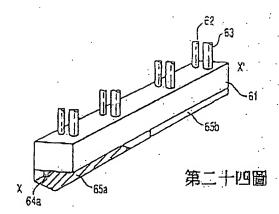


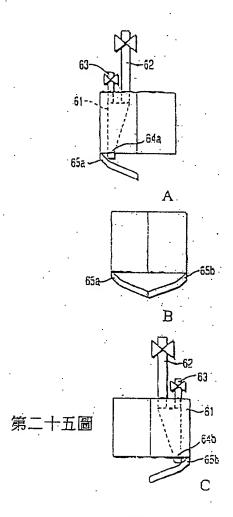
**第一** 十個

(18)

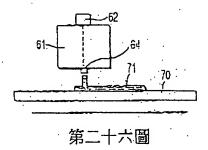


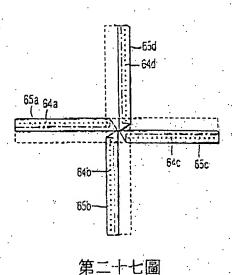
(19)



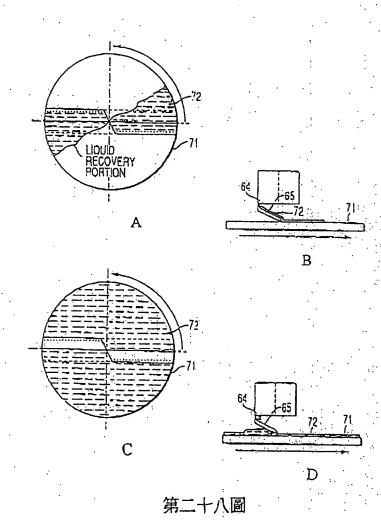


(20)

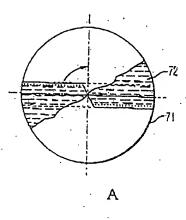


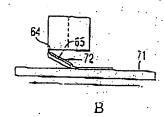


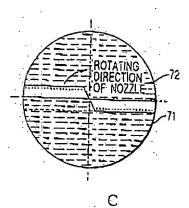
(21)

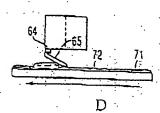


(22)









第二十九圖